## ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT AND MANUFACTURE THEREOF

Patent number:

JP2000235893

**Publication date:** 

2000-08-29

Inventor:

KAWAMURA HISAYUKI; NAKAMURA HIROAKI;

HOSOKAWA CHISHIO

Applicant:

**IDEMITSU KOSAN CO** 

Classification:

- international:

C09K11/06; H01L51/50; H05B33/10; H05B33/14; H05B33/22; C09K11/06; H01L51/50; H05B33/10;

H05B33/14; H05B33/22; (IPC1-7): H05B33/22;

C09K11/06; H05B33/10; H05B33/14

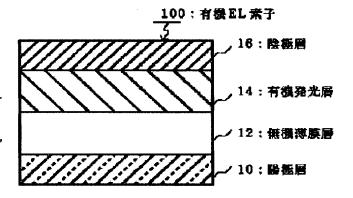
- european:

Application number: JP19990036420 19990215 Priority number(s): JP19990036420 19990215

Report a data error here

#### Abstract of JP2000235893

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve durability, to lower the driving voltage, and to raise the light emitting luminance by providing an inorganic thin film layer between a positive electrode layer and an organic light emitting layer and/or between a negative electrode layer and the organic light emitting layer, and giving the predetermined value to an intermediate level of the inorganic thin film layer for charge injection in response to the position of the inorganic thin film layer. SOLUTION: A positive electrode layer 10, an inorganic thin film layer 12, an organic light emitting layer 14 and a negative electrode layer 16 are laminated on a board in this order. In the case where the inorganic thin film layer 12 is provided between the positive electrode layer 10 and the organic light emitting layer 14, the intermediate level thereof is set at a value smaller than the ionizing potential of the organic light emitting layer 14, and in the case where the inorganic thin film layer 12 is provided between the negative electrode layer 16 and the organic light emitting layer 14, the intermediate level of the inorganic thin film layer 12 is set at a value larger than the electron affinity of the organic light emitting layer 14, and charge injection is performed through the intermediate level of the inorganic thin film layer 12. With this structure, charge injection is facilitated without utilizing the tunnel effect at the time of injecting charge. Consequently, driving voltage is lowered, light emitting luminance is raised, and durability is improved.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12)公開特許公報 (A)

## (11)特許出願公開番号

## 特開2000-235893

(P2000-235893A) (43)公開日 平成12年8月29日(2000.8.29)

(51) Int. C1. 7	識別記号		FΙ					テーマコート・	(参考
H05B 33/22	•	H05B 33/22			C 3K007				
							A		
C09K 11/06	615		C09K	11/06	i	615			
	620					620			
	625					625			
		審査請求	未請求	請求	項の数!	OL	(全16頁)	最終頁	に続く
(21)出願番号	特願平11-36420		(71)出	顧人	000183	646		·	
					出光興	産株式会	社		
(22)出願日	平成11年2月15日(1999.2	. 15)	東京都千代田区丸の内3丁目1番			目1番15	寻		
			(72)発	明者	川村	久幸			
					千葉県	袖ヶ浦市	上泉1280番は	也	
			(72)発	明者	中村	浩昭			
					千葉県	袖ヶ浦市	上泉1280番は	也	
			(72)発	明者	細川	地潮			
					千葉県	袖ヶ浦市	上泉1280番地	也	
			(74)代	理人	100086	759			
					弁理士	渡辺	喜平	•	
								最終頁	に続く

(54) 【発明の名称】有機エレクトロルミネッセンス素子およびその製造方法

## (57) 【要約】

【課題】 駆動電圧が低く、しかも発光輝度が高い上に、耐久性に優れた有機EL素子およびその製造方法を提供する。

【解決手段】 少なくとも陽極層と、有機発光層と、陰極層とを順次に有する有機エレクトロルミネッセンス素子において、陽極層と有機発光層との間および陰極層と有機発光層との間、あるいはいずれか一方の間に、Ge, Sn, Zn, Cd等のA群から選択される無機化合物および周期率表 5 A~8 族のB群から選択される無機化合物を含有する無機薄膜層を設ける。

100:有機EL素子
16:陰極層
14:有機発光層
12:無機薄膜層

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも陽極層と、有機発光層と、陰極層とを順次に有する有機エレクトロルミネッセンス素子において、

前記陽極層と有機発光層との間および前記陰極層と有機 発光層との間、あるいはいずれか一方の間に無機薄膜層 を設け、

前記陽極層と有機発光層との間に無機薄膜層を設けた場合には、当該無機薄膜層の中間準位を、前記有機発光層のイオン化ポテンシャルよりも小さい値とし、前記陰極層と有機発光層との間に無機薄膜層を設けた場合には、当該無機薄膜層の中間準位を、前記有機発光層の電子親和力よりも大きい値とし、

前記無機薄膜層の中間準位を介して電荷注入を行うことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項2】 少なくとも陽極層と、有機発光層と、陰極層とを順次に有する有機エレクトロルミネッセンス素子において、

前記陽極層と有機発光層との間および前記陰極層と有機 発光層との間、あるいはいずれか一方の間に、

下記A群から選択される少なくとも一つの化合物および B群から選択される少なくとも一つの化合物を含有する 無機薄膜層を設けてなる有機エレクトロルミネッセンス 素子。

A群: Si, Ge, Sn, Pb, Ga, In, Zn, Cd, Mgのカルコゲナイドまたはこれらの窒化物 B群: 周期率表 5 A~8族の化合物

【請求項3】 前記無機薄膜層のバンドギャップエネルギーの値をBa、前記有機発光層のバンドギャップエネルギーの値をBhとしたときに、Ba>Bhの関係を満 30足してなる請求項2に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項4】 前記A群の無機化合物が、Si, Ge, Sn, Zn, Cd およびMg のカルコゲナイドまたはその窒化物である請求項2または3に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項5】 前記B群の無機化合物が、Ru、V、M

o,Re,PdおよびIrの酸化物である請求項 $2\sim4$ のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項6】 前記無機薄膜層の全体量を100at.%としたときに、前記B群の無機化合物の含有量を $0.1\sim50a$ t.%の範囲内の値としてなる請求項 $2\sim5$ のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項7】 前記無機薄膜層の膜厚を1~100nm の範囲内の値としてなる請求項1~6のいずれか一項に 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項8】 前記有機発光層が、下記一般式(1)~(3)で表されるスチリル基を有する芳香族化合物の少なくとも一つを含んでなる請求項1~7のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【化1】

20

$$Ar^4 - \left( -\frac{c}{h^2} - \frac{Ar^3}{Ar^4} \right)_n$$
 (1)

[一般式 (1) 中、A  $r^{1}$ は、炭素数が  $6\sim40$ の芳香族基であり、A  $r^{1}$ 、A  $r^{3}$ 、およびA  $r^{4}$ は、それぞれ水素原子または炭素数が  $6\sim40$ の芳香族基であり、A  $r^{1}$ 、A  $r^{2}$ 、A  $r^{3}$ 、およびA  $r^{4}$ の少なくとも一つは芳香族基であり、縮合数 nは、 $1\sim6$  の整数である。] 【化 2】

$$Ar^{5} \left( N Ar^{7} \right)_{m}$$
 (2)

[一般式(2)中、Ar<sup>5</sup>は、炭素数が6~40の芳香 族基であり、Ar<sup>5</sup>およびAr<sup>7</sup>は、それぞれ水素原子ま たは炭素数が6~40の芳香族基であり、Ar<sup>5</sup>、Ar<sup>6</sup> およびAr<sup>7</sup>の少なくとも一つはスチリル基で置換され ており、縮合数mは、1~6の整数である。] 【化3】

$$Ar^{8} \xrightarrow{\left(\begin{matrix} N \\ A_{r}^{9} \end{matrix}\right)_{p}} Ar^{10} \xrightarrow{Q_{r}} \begin{matrix} N \\ A_{r}^{11} \end{matrix} \xrightarrow{\left(\begin{matrix} A_{r}^{12} \end{matrix}\right)_{r}} Ar^{14} \qquad (3)$$

[一般式(3)中、 $Ar^{s}$ およびAr''は、炭素数が6~40の芳香族基であり、 $Ar^{s}$ ~Ar''は、それぞれ水素原子または炭素数が6~40の芳香族基であり、 $Ar^{s}$ ~Ar''の少なくとも一つはスチリル基で置換されており、縮合数p、q、r、s は、それぞれ0または1である。]

【請求項9】 請求項1~8のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法において、

前記無機薄膜層をスパッタリング法により形成し、前記 有機発光層を真空蒸着法により形成することを特徴とす る有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、有機エレクトロルミネッセンス素子(以下、有機EL素子とも称する場 50 合がある。) およびその製造方法に関する。さらに詳し

くは、民生用および工業用の表示機器(ディスプレイ) あるいはプリンターヘッドの光源等に用いて好適な有機 EL素子およびその製造方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来、電極間に有機発光層を挟持した有機EL素子が、以下に示す理由等から鋭意研究開発されている。

- (1) 完全固体素子であるため、取り扱いや製造が容易 である。
- (2) 自己発光が可能であるため、発光部材を必要としない。
- (3) 視認性に優れているため、ディスプレイに好適である。
- (4) フルカラー化が容易である。

しかしながら、有機発光層は、有機物であり、陰極から 電子を注入することが容易でなく、また、一般に電子や 正孔を輸送しにくいため、劣化しやすく、長期間使用す ると、リーク電流が生じやすいという問題が見られた。

【0003】そこで、特開平8-288069号公報に、長期間の使用を可能にすべく、電極と有機発光層と 20の間に、絶縁性薄膜層を備えた有機EL素子が開示されている。この公報に開示された有機EL素子は、具体的には、陽極層と有機発光層との間、あるいは陰極層と有機発光層との間に、窒化アルミニウムや窒化タンタル等からなる絶縁性薄膜層が備えられた構成としてある。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、特開平8-288069号公報に開示された有機EL素子は、絶縁性薄膜層に窒化アルミニウムや窒化タンタル等を使用しているため、イオン化ポテンシャルの値が大きすぎるため、結果として駆動電圧が高くなりやすいという問題が見られた。すなわち、これらの無機化合物からなる40無機薄膜層は、電気絶縁層であって、イオン化エネルギーが過度に大きいため、陽極からトンネル効果により正孔が注入されていた。したがって、所定の発光輝度を得るためには、有機EL素子の電極間に、高い電圧を印加する必要があった。

【0006】また、特開平9-260063号公報に開示された有機EL素子は、NiOを主成分として用いることを特徴としており、無機材料層に使用可能な材料の選択性が過度に制限され、しかも、発光効率が低いという問題が見られた。

【0007】そこで、本発明の発明者らは上記問題を鋭意検討したところ、有機EL素子に無機薄膜層を設けた場合であっても、例えば、特定の無機化合物を複数組み合わせて無機薄膜層を構成することにより、無機薄膜層中に中間準位を形成して電荷を注入することができることを見出した。すなわち、本発明は、特定の無機薄膜層を備えた、耐久性に優れるとともに、駆動電圧が低く、しかも発光輝度が高い有機EL素子、およびそのような有機EL素子が効率的に得られる有機EL素子の製造方法を提供することを目的とする。

#### [0008]

【課題を解決するための手段】本発明一つの態様は、少 なくとも陽極層と、有機発光層と、陰極層とを順次に有 する有機EL素子において、陽極層と有機発光層との間 に無機薄膜層を設けた場合には、当該無機薄膜層の中間 準位を、有機発光層のイオン化ポテンシャルよりも小さ い値とし、陰極層と有機発光層との間に無機薄膜層を設 けた場合には、当該無機薄膜層の中間準位を、有機発光 層の電子親和力よりも大きい値とし、無機薄膜層の中間 準位を介して電荷注入を行うことを特徴とする有機EL 素子である。このように構成することにより、電荷の注 入の際にトンネル効果を利用することがなく電荷の注入 が容易となる。したがって、駆動電圧が低くなり、しか も発光輝度が高く、耐久性に優れた有機EL素子を得る ことができる。なお、無機薄膜層における中間準位と は、無機薄膜層の価電子帯レベル(有機物のイオン化ポ テンシャル)と、伝導帯レベル(有機物の電子親和力) との間に存在するエネルギー準位のことである。この中 間準位は、蛍光スペクトルや電子物性を測定することに より、求めることができる。そして、陽極側に設けた無 機薄膜層と有機発光層との間に、さらに有機発光層以外 の有機層を、無機薄膜層に隣接して設けた場合には、無 機薄膜層の中間準位を、この有機層のイオン化ポテンシ ャルよりも小さい値とすれば良く、その場合には、無機 薄膜層の中間準位が、有機発光層のイオン化ポテンシャ ルよりも必ずしも小さい値でなくとも良い。また、無機 薄膜層に中間準位をより確実に形成するために、陽極層 と有機発光層との間に無機薄膜層を設けた場合には、無 機薄膜層のエネルギーレベルを、陽極層の仕事関数と有 機発光層のイオン化ポテンシャルとの間のエネルギーレ ベルとし、陰極層と有機発光層との間に無機薄膜層を設 けた場合には、陰極層の仕事関数と有機発光層の電子親 和力との間のエネルギーレベルとすることがより好まし い。また、このような有機EL素子としては、具体的 に、下記A群から選択される少なくとも一つの化合物お よびB群から選択される少なくとも一つの無機化合物を 含有する無機薄膜層を含む有機EL素子が挙げられる。 A群: Si, Ge, Sn, Pb, Ga, In, Zn, C d, Mgのカルコゲナイドまたはこれらの窒化物

B群:周期率表5A~8族の化合物

すなわち、このようにA群の無機化合物と、B群の無機 化合物とを組み合わせて使用することにより、無機薄膜 層に確実に中間準位を形成することができる。したがっ て、この中間準位を経由して、低電圧での電荷の注入が 可能となり、耐久性に優れるとともに、発光輝度が高い 有機EL素子を得ることができる。また、A群の無機化 合物と、B群の無機化合物との組み合わせであれば、透 明性を損なうこともない。

【0009】また、本発明の有機EL素子を構成するに あたり、無機薄膜層のバンドギャップエネルギーの値を 10 Ba、有機発光層のバンドギャップエネルギーの値をB hとしたときに、Ba>Bhの関係を満足することが好 ましい。このように構成すると、光の透過率が向上し、 外部に取り出すことができる光量(光の取り出し効率) を多くすることができる。

【0010】また、本発明の有機EL素子を構成するに あたり、A群の無機化合物が、Si, Ge, Sn, Zn およびСdのカルコゲナイドまたはその窒化物であるこ とが好ましい。これらの化合物は、A群の無機化合物の 中でも特に励起状態を長く維持することができるため、 消光性が低くなり、外部に取り出すことができる光量を 多くすることができる。

【0011】また、本発明の有機EL素子を構成するに あたり、B群の無機化合物が、Ru, V, Mo, Re, PdおよびIrの酸化物であることが好ましい。これら の化合物を使用することにより、無機薄膜層により確実 に中間準位を形成することができる。なお、これらのB 群の無機化合物を含む無機薄膜層は、陽極と、有機発光 層との間に設けることが好ましい。

あたり、無機薄膜層の全体量を100 a t. %としたと きに、B群の無機化合物の含有量を0.1~50at. %の範囲内の値とすることが好ましい。このような範囲 内の値とすることにより、高い透明性(光透過率)を維 持したまま、無機薄膜層のイオン化ポテンシャルの調整 がより容易となる。

【0013】また、本発明の有機EL素子を構成するに

あたり、無機薄膜層の膜厚を1~100nmの範囲内の 値とするのが好ましい。このように構成することによ り、より耐久性に優れるとともに、駆動電圧が低く、し かも発光輝度が高い有機EL素子を得ることができる。 また、このような範囲の膜厚であれば、有機EL素子の 厚さが過度に厚くなることもない。

【0014】また、本発明の有機EL素子を構成するに あたり、有機発光層が、下記一般式(1)~(3)で表 されるスチリル基を有する芳香族化合物の少なくとも一 つを含むことが好ましい。

[0015]

[化4]

$$Ar^{4} \left( \begin{array}{c} c = c \\ Ar^{2} \end{array} \right)_{n}$$
 (1)

【0016】 [一般式(1)中、Ar'は、炭素数が6 ~40の芳香族基であり、Ar'、Ar'、およびAr' は、それぞれ水素原子または炭素数が6~40の芳香族 基であり、Ar'、Ar'、Ar'、およびAr'の少なく とも一つは芳香族基であり、縮合数 n は、1~6の整数 である。]

[0017]

[化5]

$$Ar^{5} \left( N \right)_{Ar^{7}}$$

【0018】 [一般式(2)中、Ar<sup>5</sup>は、炭素数が6  $[0\ 0\ 1\ 2]$  また、本発明の有機EL素子を構成するに 30  $\sim 4\ 0$ の芳香族基であり、 $A\ r^6$ および $A\ r^7$ は、それぞ れ水素原子または炭素数が6~40の芳香族基であり、 Ar<sup>5</sup>、Ar<sup>6</sup>およびAr<sup>7</sup>の少なくとも一つはスチリル 基で置換されており、縮合数mは、1~6の整数であ る。]

> [0019] 【化6】

$$Ar^{8} \xrightarrow{\left(\begin{matrix} N \\ Ar \end{matrix}\right)_{p}} Ar^{10} \xrightarrow{Q_{f}} \begin{matrix} N \\ A_{f}^{11} \end{matrix} \xrightarrow{\left(\begin{matrix} Ar \end{matrix}\right)_{r}} Ar^{14} \qquad (3)$$

【0020】 [一般式 (3) 中、Ar<sup>®</sup>およびAr 11は、炭素数が6~40の芳香族基であり、Ar<sup>9</sup>~A r¹³は、それぞれ水素原子または炭素数が6~40の芳 香族基であり、Ar³~Ar¹⁴の少なくとも一つはスチ リル基で置換されており、縮合数p、q、r、sは、そ れぞれ0または1である。]

【0021】また、本発明の別の態様は、上述したいず

パッタリング法により形成し、有機発光層を真空蒸着法 により形成することが好ましい。このように形成する と、緻密で、均一な膜厚を有する無機薄膜層や有機発光 層を形成することができる。したがって、より均一な発 光輝度を有する有機EL素子を提供することができる。 [0022]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して、本発明の れかの有機EL素子の製造方法であり、無機薄膜層をス 50 実施の形態について具体的に説明する。なお、参照する

図面は、この発明が理解できる程度に各構成成分の大き さ、形状および配置関係を概略的に示してあるに過ぎな い。したがって、この発明は図示例にのみ限定されるも のではない。また、図面では、断面を表すハッチングを 省略する場合がある。

【0023】[第1の実施形態]まず、図1を参照し て、本発明の有機EL素子における第1の実施形態につ いて説明する。図1は、有機EL素子100の断面図で あり、陽極層10、無機薄膜層12、有機発光層14お よび陰極層16を、基板上(図示せず。)に順次に積層 した構造であることを表している。以下、第1の実施形 態における特徴的な部分である無機薄膜層12および有 機発光層14について中心に説明する。したがって、そ の他の構成部分、例えば、陽極層10や陰極層16の構 成や製法については簡単に説明するものとし、言及して いない部分については、有機EL素子の分野において一 般的に公知な構成や製法を採ることができる。

#### 【0024】(1)無機薄膜層

(構成材料)無機薄膜層は、下記A群およびB群の無機 化合物を組み合わせて含有する必要がある。

A群: Si, Ge, Sn, Pb, Ga, In, Zn, C d, Mgのカルコゲナイドまたはこれらの窒化物 B群:周期率表5A~8族の化合物

この理由は、一部上述したように、A群およびB群の無 機化合物を組み合わせることにより、初めて耐久性や透 明性に優れるとともに、駆動電圧が低く、しかも発光輝 度が高い有機EL素子を得ることができるものである。 逆に言えば、いずれか一方の無機化合物を使用するのみ では、無機薄膜層中に、いわゆる中間準位を形成するこ とが困難であり、したがって、駆動電圧を低下させた り、耐久性を向上させることができないためである。

【0025】ここで、具体的に好ましいA群の無機化合 物として、SiO,  $(1 \le x \le 2)$ , GeO,  $(1 \le x \le 2)$ 2),  $SnO_1$ , PbO,  $In_2O_1$ , ZnO, GaO, CdO, MgO, SiN, GaN, ZnS, ZnSe, CdS, CdSe, ZnSSe, CaSSe, MgSS e, GaInN等が挙げられる。

【0026】また、A群の無機化合物うち、Si, G e, Sn, Zn, CdおよびMgのカルコゲナイドまた はこれらの窒化物であることが好ましい。この理由も、 一部上述したように、これらの無機化合物は、A群の無 機化合物の中でも吸収係数が小さく、特に消光性が低 く、透明性に優れているため、外部に取り出すことがで きる光量を多くすることができるためである。なお、S i, Ge, Sn, Zn, CdおよびMgのカルコゲナイ ドのうちでも、特に酸化物であることが好ましい。

【0027】また、具体的なB群の無機化合物として  $U_1$ ,  $V_2$ ,  $V_3$ ,  $V_4$ ,  $V_5$ ,  $V_5$ ,  $V_6$ ,  $V_7$ ,  $V_8$ ,  $V_9$ ,  $RhO_4$ ,  $ReO_7$ ,  $CrO_3$ ,  $Cr_1O_3$ ,  $RhO_7$ , Mo〇,、V〇,等の一種単独または二種以上の組み合わせが 50 リング法を採ることが好ましい。具体的に、不活性ガス

挙げられる。これらのB群の無機化合物うち、Ru, R e, V, Mo, PdおよびIrの酸化物、すなわち、R  $uO_x$ ,  $ReO_x$ ,  $V_2O_3$ ,  $MoO_3$ ,  $MoO_4$ , Pd $O_2$ ,  $Ir_2O_3$ であることがより好ましい。この理由 も、一部上述したように、これらのB群の無機化合物を 使用することにより、無機薄膜層中により確実に中間準 位が形成され、電荷の注入が良好となるためである。

【0028】次に、B群の無機化合物の含有量について 説明する。かかるB群の無機化合物の含有量を、無機薄 膜層の全体量を100at. %としたときに、0.1~ 50 a t. %の範囲内の値とすることが好ましい。この 理由は、B群の無機化合物の含有量が0.1 a t. %未 満となると、無機薄膜層中に中間準位が形成されない場 合があるためであり、一方、B群の無機化合物の含有量 が50 a t. %を超えると、無機薄膜層が着色したり、 透明性(光透過率)が低下する場合があるためである。 したがって、無機薄膜層における中間準位の形成の容易 さと、透明性等とのバランスがより良好となることか ら、無機薄膜層の全体量を100at. %としたとき に、B群の無機化合物の含有量を1~30at. %の範 囲内の値とすることがより好ましく、2~20 a t. % の範囲内の値とすることがさらに好ましい。なお、A群 の無機化合物の含有量は、無機薄膜層をA群およびB群 の無機化合物から構成する場合には、全体量である10 0 a t. %からB群の無機化合物の含有量を差し引いた 値となる。したがって、B群の無機化合物の含有量が 0.1~50at. %の範囲内の値の場合、A群の無機 化合物の含有量は、50~99.9at.%の範囲内の 値となる。ただし、無機薄膜層内に、A群およびB群の 30 無機化合物以外の化合物(第三成分)を含む場合には、 当該第三成分の含有量を考慮して、A群の無機化合物の 含有量を定めることが好ましい。

【0029】(膜厚)また、無機薄膜層の膜厚は、特に 制限されるものではないが、具体的に、0.5~100 nmの範囲内の値とするのが好ましい。この理由は、無 機薄膜層の膜厚が 0.5 n m未満となると、長期間使用 した場合に、ピンホールが生じて、リーク電流が観察さ れる場合があるためであり、一方、無機薄膜層の膜厚が 100 nmを超えると、駆動電圧が高くなったり、発光 40 輝度が低下する場合があるためである。したがって、耐 久性と駆動電圧の値等のバランスがより良好となるた め、無機薄膜層の膜厚を0.5~50nmの範囲内の値 とするのがより好ましく、0.5~5nmの範囲内の値 とするのがさらに好ましい。

【0030】 (形成方法) 次に、無機薄膜層を形成する 方法について説明する。かかる形成方法は特に制限され るものではないが、例えば、スパッタリング法、蒸着 法、スピンコート法、キャスト法、LB法等の方法を採 ることができるが、特に、髙周波マグネトロンスパッタ

中、真空度1×10<sup>-1</sup>~1×10<sup>-1</sup>Pa、成膜速度0. 01~50nm/秒、基板温度-50~300℃の条件 でスパッタリングすることが好ましい。

【0031】(発光機構)次に、A群およびB群の無機 化合物からなる無機薄膜層を設けた場合の発光機構につ いて説明する。従来の有機EL素子において、AIN、 TaN等からなる無機薄膜層を設けた例があり、トンネ ル効果を利用しているために高い駆動電圧を必要とする 問題点があることについては、既に説明したとおりであ る。そこで、本発明においては、無機薄膜層中にいわゆ 10 る中間準位を設けて、それを利用して、低電圧駆動およ び高発光輝度を可能ならしめている。より具体的には、 A群およびB群の無機化合物から無機薄膜層を構成する ことにより、当該無機薄膜層のエネルギーレベルを、電 極層 (陽極層、陰極層) の仕事関数と有機発光層の電子 親和力との間の値としてあり、これにより形成された中 間準位を介して電荷の注入を行うものである。したがっ て、容易に電荷が有機発光層に注入されるため、低電圧 駆動が可能となるとともに、高い発光輝度が得られるも のである。また、低電圧駆動が可能となることから、有 20 機EL素子の耐久性も著しく向上するものである。な お、無機薄膜層中の中間準位は、無機薄膜層の内部に存 在しても良いし、あるいは、無機薄膜層と有機発光層と の界面に存在しても良い。その他、無機薄膜層のエネル ギーレベルを、陽極層の仕事関数よりも小さく設定し て、有機発光層を電子が通過しないように構成すること が好ましい。すなわち、無機薄膜層に電子障壁性を持た せることにより、より高い発光輝度を得ることができ る。また、同様の目的のため、無機薄膜層のエネルギー レベルを、陰極層の仕事関数よりも大きく設定して、有 30 機発光層を正孔が通過しないように構成することが好ま しい。

#### 【0032】(2)有機発光層

(構成材料) 有機発光層の構成材料として使用する有機 発光材料は、以下の3つの機能を併せ持つことが好まし

- (a) 電荷の注入機能:電界印加時に陽極あるいは正孔 注入層から正孔を注入することができる一方、陰極層あ るいは電子注入層から電子を注入することができる機 能。
- (b) 輸送機能:注入された正孔および電子を電界のカ で移動させる機能。
- (c) 発光機能:電子と正孔の再結合の場を提供し、こ れらを発光につなげる機能。

ただし、上記(a)~(c)の各機能全てを併せもつこ とは、必ずしも必要ではなく、例えば正孔の注入輸送性 が電子の注入輸送性より大きく優れているものの中にも 有機発光材料として好適なものがある。したがって、有 機発光層における電子の移動が促進されて、有機発光層 の中央付近で正孔と再結合可能な材料であれば好適に使 50 ル基、i-プロピル基、n-プロピル基、s-ブチル

用することができる。

【0033】ここで、有機発光層における再結合性を向 上させるために、有機発光材料の電子移動度を、1×1  $0^{-7}$  c m<sup>2</sup> / V・s 以上の値とするのが好ましい。この 理由は、 $1 \times 10^{-7}$  c m $^{3}$  / V・s 未満の値となると、 有機EL素子における高速応答が困難となったり、発光 輝度が低下する場合があるためである。したがって、有 機発光材料の電子移動度を、1.1×10<sup>-1</sup>~2×10 - ¹ c m² / V ・ s の範囲内の値とするのがより好まし  $\langle 1. 2 \times 10^{-7} \sim 1. 0 \times 10^{-3} \text{ c m}^2 / \text{V} \cdot \text{s} \mathcal{O} \rangle$ 範囲内の値とするのがさらに好ましい。

10

【0034】また、有機発光層における有機発光材料の 正孔移動度よりも、電子移動度を小さく制限しているの は、この逆となると、有機発光層に使用可能な有機発光 材料が過度に制限される場合があり、また、発光輝度が 低下する場合があるためである。一方、有機発光材料の 電子移動度を、正孔移動度の1/1000よりも大きく 制限しているのは、電子移動度が過度に小さくなると、 有機発光層の中央付近で正孔と再結合することが困難と なり、やはり発光輝度が低下する場合があるためであ る。したがって、有機発光層における有機発光材料の正 孔移動度  $(\mu_*)$  と電子移動度  $(\mu_*)$  とが、 $\mu_*/2$  $\mu_{\bullet} > \mu_{\bullet} / 500$ の関係を満足するのがより好ましく、  $\mu_{\text{b}}/3>\mu_{\text{c}}>\mu_{\text{b}}/100$ の関係を満足するのがさら に好ましい。

【0035】また、第1の実施形態において、有機発光 層に、上述した一般式(1)~(3)で表されるスチリ ル基を有する芳香族環化合物を使用することが好まし い。このようなスチリル基を有する芳香族環化合物を使 用することにより、上述した有機発光層における有機発 光材料の電子移動度および正孔移動度の条件を容易に満 足することができる。ここで、炭素数が6~40の芳香 族基のうち、好ましい核原子数5~40のアリール基と しては、フェニル、ナフチル、アントラニル、フェナン スリル、ピレニル、コロニル、ピフェニル、ターフェニ ル、ピローリル、フラニル、チオフェニル、ベンゾチオ フェニル、オキサジアゾリル、ジフェニルアントラニ ル、インドリル、カルバゾリル、ピリジル、ベンゾキノ リル等が挙げられる。また、好ましい核原子数5~40 のアリーレン基としては、フェニレン、ナフチレン、ア ントラニレン、フェナンスリレン、ピレニレン、コロニ レン、ビフェニレン、ターフェニレン、ピローリレン、 フラニレン、チオフェニレン、ベンゾチオフェニレン、 オキサジアゾリレン、ジフェニルアントラニレン、イン ドリレン、カルバゾリレン、ピリジレン、ベンゾキノリ レン等が挙げられる。

【0036】なお、炭素数が6~40の芳香族基は、さ らに置換基により置換されていても良く、好ましい置換 基として、炭素数1~6のアルキル基(エチル基、メチ

基、tーブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、シクロペ ンチル基、シクロヘキシル基等)、炭素数1~6のアル コキシ基(エトキシ基、メトキシ基、i-プロポキシ 基、n-プロポキシ基、s-ブトキシ基、t-ブトキシ 基、ペントキシ基、ヘキシルオキシ基、シクロペントキ シ基、シクロヘキシルオキシ基等)、核原子数5~40 のアリール基、核原子数5~40のアリール基で置換さ れたアミノ基、核原子数5~40のアリール基を有する エステル基、炭素数1~6のアルキル基を有するエステ ル基、シアノ基、ニトロ基、ハロゲン原子が挙げられ る。

【0037】また、有機発光層に、ベンゾチアゾール 系、ベンゾイミダゾール系、ベンゾオキサゾール系等の 蛍光増白剤や、スチリルベンゼン系化合物、8-キノリ ノール誘導体を配位子とする金属錯体を併用することも 好ましい。また、ジスチリルアリーレン骨格の有機発光 材料、例えば4, 4'ーピス(2, 2ージフェニルビニ ル) ビフェニル) 等をホストとし、当該ホストに青色か ら赤色までの強い蛍光色素、例えばクマリン系あるいは ホストと同様の蛍光色素をドープしたものを併用するこ とも好適である。

【0038】(形成方法)次に、有機発光層を形成する 方法について説明する。かかる形成方法は特に制限され るものではないが、例えば、真空蒸着法、スピンコート 法、キャスト法、LB法、スパッタリング法等の方法を 採ることができる。例えば、真空蒸着法により形成する 場合、蒸着温度50~450℃、不活性ガス中、真空度 1×10<sup>-7</sup>~1×10<sup>-1</sup>Pa、成膜速度0.01~50 nm/秒、基板温度-50~300℃の条件を採ること が好ましい。また、結着剤と有機発光材料とを溶剤に溶 30 かして溶液状態とした後、これをスピンコート法等によ り薄膜化することによっても、有機発光層を形成するこ とができる。なお、有機発光層は、形成方法や形成条件 を適宜選択し、気相状態の材料化合物から沈着されて形 成された薄膜や、溶液状態または液相状態の材料化合物 から固体化されて形成された膜である分子堆積膜とする ことが好ましい。通常、この分子堆積膜は、LB法によ り形成された薄膜(分子累積膜)とは、凝集構造や高次 構造の相違や、それに起因する機能的な相違により区分 することができる。

【0039】(膜厚)有機発光層の膜厚については特に 制限はなく、状況に応じて適宜選択することができる が、具体的に5 n m ~ 5 μ m の範囲内の値であることが 好ましい。この理由は、有機発光層の膜厚が5nm未満 となると、発光輝度や耐久性が低下する場合があり、一 方、有機発光層の膜厚が5µmを超えると、印加電圧の 値が高くなる場合があるためである。したがって、発光 輝度や印加電圧の値等とのバランスがより良好となるこ とから、有機発光層の膜厚を10nm~3μmの範囲内 囲内の値とすることがさらに好ましい。

【0040】(3)電極

(陽極層) 陽極層としては、仕事関数の大きい(例え ば、4.0 e V以上) 金属、合金、電気電導性化合物ま たはこれらの混合物を使用することが好ましい。具体的 には、インジウムチンオキサイド(ITO)、インジウ ム銅、スズ、酸化亜鉛、金、白金、パラジウム、カーボ ン等の一種を単独で、または二種以上を組み合わせて使 用することができる。また、陽極層の厚さも特に制限さ 10 れるものではないが、10~1000 nmの範囲内の値 とするのが好ましく、10~200nmの範囲内の値と するのがより好ましい。さらに、陽極層に関しては、有 機発光層から発射された光を外部に有効に取り出すこと が出来るように、実質的に透明、より具体的には、光透 過率が10%以上の値であることが好ましい。

【0041】(陰極層)一方、陰極層には、仕事関数の 小さい (例えば、4.0 e V未満) 金属、合金、電気電 導性化合物またはこれらの混合物を使用することが好ま しい。具体的には、マグネシウム、アルミニウム、イン ジウム、リチウム、ナトリウム、セシウム、銀等の1種 を単独で、または2種以上を組み合わせて使用すること ができる。また陰極層の厚さも特に制限されるものでは ないが、10~1000nmの範囲内の値とするのが好 ましく、10~200nmの範囲内の値とするのがより 好ましい。

【0042】(4)その他

40

また、図1には示さないが、有機EL素子への水分や酸 素の侵入を防止するための封止層を、素子全体を覆うよ うに設けることも好ましい。好ましい封止層の材料とし ては、テトラフルオロエチレンと、少なくとも1種のコ モノマーとを含むモノマー混合物を共重合させて得られ る共重合体:共重合主鎖中に環状構造を有する合フッ素 共重合体;ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリメチル メタクリレート、ポリイミド、ポリユリア、ポリテトラ フルオロエチレン、ポリクロロトリフルオロエチレン、 ポリジクロロジフルオロエチレンまたはクロロトリフル オロエチレンとジクロロジフルオロエチレンとの共重合 体;吸収率1%以上の吸水性物質;吸水率0.1%以下 の防湿性物質; In, Sn, Pb, Au, Cu, Ag, Al, Ti, Ni等の金属; MgO, SiO, Si O, GeO, NiO, CaO, BaO, Fe,O, Y, O<sub>1</sub>, TiO<sub>1</sub>等の金属酸化物; MgF<sub>1</sub>, LiF, Al F<sub>1</sub>, CaF<sub>2</sub>等の金属フッ化物;パーフルオロアルカ ン、パーフルオロアミン、パーフルオロポリエーテル等 の液状フッ素化炭素;および当該液状フッ素化炭素に水 分や酸素を吸着する吸着剤を分散させた組成物等が挙げ られる。

【0043】また、封止層の形成にあたっては、真空蒸 着法、スピンコート法、スパッタリング法、キャスト の値とすることがより好ましく、 $20 \text{ nm} \sim 1 \mu \text{ m}$ の範 50 法、MBE(分子線エピタキシー)法、クラスターイオ

ンビーム蒸着法、イオンプレーティング法、プラズマ重 合法(高周波励超イオンプレーティング法)、反応性ス パッタリング法、プラズマCVD法、レーザーCVD 法、熱CVD法、ガスソースCVD法等を適宜採用する ことができる。

【0044】[第2の実施形態]次に、図2を参照し て、この発明の第2の実施形態について説明する。図2 は、第2の実施形態における有機EL素子102の断面 図であり、陽極層10、無機薄膜層12、正孔輸送層1 3、有機発光層14および陰極層16を、基板上(図示 10 せず。) に順次に積層した構造を有していることを表し ている。このように正孔輸送層13を設けることによ り、注入された正孔を効率的に輸送する機能を発揮する ことができる。したがって、正孔輸送層13を設けるこ とにより、正孔の有機発光層への移動が容易となり、有 機EL素子の高速応答が可能となる。

【0045】なお、第2の実施形態の有機EL素子10 2は、無機薄膜層12と有機発光層14との間に、正孔 輸送層13を挿入してある点を除いては、第1の実施形 態の有機EL素子100と同一の構造を有している。し 20 たがって、以下の説明は、第2の実施形態における特徴 的な部分である正孔輸送層13についてのものであり、 その他の構成部分、例えば有機発光層14等について は、第1の実施形態と同様の構成とすることができる。

【0046】(1)構成材料

正孔輸送層を、有機化合物または無機化合物で構成する ことが好ましい。このような有機材料としては、例え ば、フタロシアニン化合物、ジアミン化合物、含ジアミ ンオリゴマーおよび含チオフェンオリゴマー等を挙げる ことができる。また、好ましい無機化合物としては、例 30 えば、アモルファスシリコン( $\alpha-Si$ )、 $\alpha-Si$ -SiC、II-VI族化合物、III -V族化合物、非晶質 炭素、結晶質炭素およびダイヤモンド等を挙げることが できる。

【0047】(2)構造および形成方法

また、正孔輸送層は、一層構造に限らず、例えば、二層 構造または三層構造であっても良い。さらに、正孔輸送 層の膜厚についても特に制限されるものではないが、例 えば $0.5nm\sim5\mu$ mの範囲内の値とするのが好まし 40い。また、正孔輸送層の形成方法についても特に制限さ れるものでないが、正孔注入層の形成方法と同様の方法 を採ることが好ましい。

【0048】 [第3の実施形態] 次に、図3を参照し て、この発明の第3の実施形態について説明する。図3 は、第3の実施形態における有機EL素子104の断面 図であり、陽極層10、無機薄膜層12、正孔輸送層1 3、有機発光層14、電子注入層15および陰極層16 を、基板上(図示せず。)に順次に積層した構造を有し ていることを表している。このように、電子注入層15 50 少なくとも一つの元素を含む酸化物、窒化物または酸化

を設けることにより、電子を効率的に注入する機能を発 揮することができる。したがって、電子注入層15を設 けることにより、電子の有機発光層14への移動が容易 となり、有機EL素子の高速応答が可能となる。

【0049】なお、第3の実施形態における有機EL素 子104は、有機発光層14と陰極層16との間に、電 子注入層15を挿入してある点を除いては、第2の実施 形態の有機EL素子102と同一の構造を有している。 したがって、以下の説明は、第3の実施形態における特 徴的な部分である電子注入層 15についてのものであ り、その他の構成部分については、第1および第2の実 施形態と同様の構成あるいは有機EL素子の分野におい て一般的に公知な構成とすることができる。

【0050】(1)構成材料

電子注入層は、有機化合物あるいは無機化合物から構成 することが好ましい。ただし、無機化合物から構成する ことにより、陰極からの電子の注入性や耐久性により優 れた有機EL素子とすることができる。ここで、好まし い有機化合物として、8-ヒドロキシキノリンやオキサ ジアゾール、あるいはこれらの誘導体、例えば、8-ヒ ドロキシキノリンを含む金属キレートオキシノイド化合 物等が挙げられる。

【0051】また、電子注入層を構成する無機化合物と して、絶縁体または半導体を使用することが好ましい。 電子注入層が絶縁体や半導体で構成されていれば、電流 のリークを有効に防止して、電子注入性を向上させるこ とができる。このような絶縁体としては、アルカリ金属 カルコゲナイド(酸化物、硫化物、セレン化物、テルル 化物)、アルカリ土塁金属カルコゲナイド、アルカリ金 属のハロゲン化物およびアルカリ土塁金属のハロゲン化 物からなる群から選択される少なくとも一つの金属化合 物を使用するのが好ましい。電子注入層がこれらのアル カリ金属カルコゲナイド等で構成されていれば、電子注 入性をさらに向上させることができる点で好ましい。

【0052】具体的に、好ましいアルカリ金属カルコゲ ナイドとしては、例えば、Li,O、LiO、Na,S、 Na, SeおよびNaOが挙げられ、好ましいアルカリ 土類金属カルコゲナイドとしては、例えば、CaO、B aO、SrO、BeO、BaS、およびCaSeが挙げ られる。また、好ましいアルカリ金属のハロゲン化物と しては、例えば、LiF、NaF、KF、LiC1、K C1およびNaC1等が挙げられる。また、好ましいア ルカリ土類金属のハロゲン化物としては、例えば、Ca F, 、BaF, 、SrF, 、MgF, およびBeF, といっ たフッ化物や、フッ化物以外のハロゲン化物が挙げられ

【0053】また、電子注入層を構成する半導体として は、Ba、Ca、Sr、Yb、Al、Ga、In、L i、Na、Cd、Mg、Si、Ta、SbおよびZnの

窒化物等の一種単独または二種以上の組み合わせが挙げられる。また、電子注入層を構成する無機化合物は、微結晶または非晶質の絶縁性薄膜であることが好ましい。電子注入層がこれらの絶縁性薄膜で構成されていれば、より均質な薄膜が形成されるために、ダークスポット等の画素欠陥を減少させることができる。なお、このような無機化合物としては、上述したアルカリ金属カルコゲナイド、アルカリ土塁金属カルコゲナイド、アルカリ金属のハロゲン化物等が挙げられる。

#### 【0054】(2)電子親和力

また、第1実施形態における電子注入層の電子親和力を  $1.8 \sim 3.6 e$  Vの範囲内の値とすることが好ましい。電子親和力の値が1.8 e V未満となると、電子注入性が低下し、駆動電圧の上昇、発光効率の低下をまねく傾向があり、一方で、電子親和力の値が3.6 e Vを超えると、発光効率の低い錯体が発生しやすくなったり、ブロッキング接合の発生を効率的に抑制することができる。したがって、電子注入層の電子親和力を、 $1.9 \sim 3.0 e$  Vの範囲内の値とすることがより好ましく、 $2.0 \sim 2.5 e$  Vの範囲内の値とすることがさらに好ましい。

【0055】また、電子注入層と有機発光層との電子親和力の差を1.2 e V以下の値とすることが好ましく、0.5 e V以下の値とすることがより好ましい。この電子親和力の差が小さいほど、電子注入層から有機発光層への電子注入が容易となり、高速応答可能な有機EL素子とすることができる。

#### 【0056】(3) エネルギーギャップ

また、第1実施形態における電子注入層のエネルギーギ 30 ャップ (バンドギャップエネルギー)を2.7 e V以上の値とすることが好ましく、3.0 e V以上の値とすることがより好ましい。このように、エネルギーギャップの値を所定値以上、例えば2.7 e V以上と大きくしておけば、正孔が有機発光層を超えて電子注入層に移動することが少なくなる。したがって、正孔と電子との再結合の効率が向上し、有機EL素子の発光輝度が高まるとともに、電子注入層自体が発光することを回避することができる。

#### 【0057】(4)構造

次に、無機化合物からなる電子注入層の構造について説明する。かかる電子注入層の構造は特に制限されるものではなく、例えば、一層構造であっても良く、あるいは、二層構造または三層構造であっても良い。また、電子注入層の厚さについても特に制限されるものではないが、例えば0.1nm~1000nmの範囲内の値とするのが好ましい。この理由は、無機化合物からなる電子注入層の厚さが0.1nm未満となると、電子注入性が低下したり、あるいは機械的強度が低下する場合があるためであり、一方、無機化合物からなる電子注入層の厚50

さが1000nmを超えると高抵抗となり、有機EL素子の高速応答が困難となったり、あるいは成膜に長時間を要する場合があるためである。したがって、無機化合物からなる電子注入層の厚さを $0.5\sim100$ nmの範囲内の値とするのがより好ましく、 $1\sim50$ nmの範囲内の値とするのがさらに好ましい。

#### 【0058】(5)形成方法

次に、電子注入層を形成する方法について説明する。電子注入層の形成方法については、均一な厚さを有する薄10 膜層として形成出来れば特に制限されるものではないが、例えば、真空蒸着法、スピンコート法、キャスト法、LB法、スッパリング法等の方法を適用することができる。

【0059】[第4の実施形態]次に、本発明の第4の実施形態について説明する。第4の実施形態は、無機薄膜層に、例えば、複数の無機化合物を用いた場合であっても、構成材料の組成比が均一な無機薄膜層が得られ、結果として、駆動電圧が小さくても高い発光輝度が得られ、しかも耐久性に優れた有機EL素子が効率的に得られる製造方法を提供するものである。すなわち、第4の実施形態においては、特定のターゲットおよび高周波マグネトロンスパッタリング法を用いて、無機薄膜層を形成することを第1の特徴としている。また、第4の実施形態は、例えば、複数の有機発光材料を用いた場合であっても、構成材料の組成比が均一な有機発光層が得られ、結果として、駆動電圧が小さく、高い発光輝度が得られ、結果として、駆動電圧が小さく、高い発光輝度が得られ、しかも耐久性に優れた有機EL素子が効率的に得られる製造方法を提供するものである。

【0060】また、第4の実施形態として、高周波マグネトロンスパッタリング法用の真空槽と真空蒸着法用の真空槽とをそれぞれ別途に設ける一方、それらを予め連結しておき、真空蒸着法を実施した後、搬送装置により、基板を高周波マグネトロンスパッタリング法用の真空槽内に移動させることが好ましい。なお、第4の実施形態の製造方法を説明するにあたり、便宜上、有機EL素子の構成を第3の実施形態と同様としてある。

【0061】第4の実施形態の製造方法によれば、下記に示す各層を、それぞれ以下に示す製法により形成した。

40 陽極層: 真空蒸着法

無機薄膜層:高周波マグネトロンスパッタリング法

正孔輸送層:真空蒸着法 有機発光層:真空蒸着法 電子注入層:真空蒸着法 陰極層: 真空蒸着法

【0062】(1)陽極層および無機薄膜層の形成 陽極層および無機薄膜層を高周波マグネトロンスパッタ リング法で形成するにあたり、A群およびB群の無機化 合物からなるターゲットを用いることが好ましい。具体 的に、かかるターゲットは、少なくともA群およびB群

の無機化合物を所定割合で含んだものであり、溶液法(共沈法)(濃度: $0.01\sim10\,\mathrm{mol/J}$ リットル、溶媒:多価アルコール等、沈殿形成剤:水酸化カリウム等)や、物理混合法(撹拌機:ボールミル、ビーズミル等、混合時間: $1\sim200\,\mathrm{ehl}$  により原材料(平均粒子径 $1\,\mu\mathrm{m}$ 以下)を均一に混合した後、焼結(温度 $1200\sim1500\,\mathrm{C}$ 、時間 $10\sim72\,\mathrm{ehl}$  、より好ましくは、 $24\sim48\,\mathrm{ehl}$  )し、さらに成型(プレス成型やHIP成型等)して得られたものが好ましい。これらの方法により得られたターゲットは、均一な特性を有しているという特徴がある。なお、成型する際の昇温速度を $1\sim50\,\mathrm{C}$ /分の範囲内の値とするのがより好ましい。ただし、スパッタリング条件だけで組成比等を調節することができることから、A群およびB群の無機化合物を、それ別個に、スパッタリングすることも好ましい。

【0063】また、高周波マグネトロンスパッタリングの条件は、特に制限されるものでないが、アルゴン等の不活性ガス中、真空度 $1 \times 10^{-7} \sim 1 \times 10^{-3}$  Pa、成膜速度 $0.01 \sim 50$  nm/秒、基板温度 $-50 \sim 30$ 0℃の条件を採ることが好ましい。このようなスパッタ 20リング条件であれば、均一な膜厚を有する、緻密な無機薄膜層を形成することができる。

【0064】(2)有機発光層の形成

図4および図5を参照して、異なる蒸着材料を同時に蒸発させて有機発光層を形成する方法を説明する。すなわち、真空蒸着装置201を一例として用い、基板203に、当該基板203を自転させるための回転軸線213Aを設定し、蒸着源212A~212Fをそれぞれ基板203の回転軸線213Aから離れた位置に配設し、基板203を自転させながら、当該基板203に対向して30配置した複数の蒸着源212A~212Fから異なる蒸着材料を同時に蒸発させて蒸着を行うことを特徴としている。

【0065】ここで、図4および図5に示す真空蒸着装置201は、真空槽210と、この真空槽210内の上部に設置された、基板203を固定するための基板ホルダ211と、この基板ホルダ211の下方に対向配置された、蒸着材料を充填するための複数(6個)の蒸着源212A~212Fとを含んで構成されている。この真空槽210は、排気手段(図示せず。)により、内部を40所定の減圧状態に維持できるようになっている。なお、蒸着源の数は、図面上6つ示されているが、これに限定されるものではなく、5つ以下であってもよく、あるいは7つ以上であってもよい。

【0066】また、基板ホルダ211は、基板203の 周縁部を支持する保持部212を備え、真空槽210内 で、基板203を水平に保持するように構成されてい る。この基板ホルダ211の上面の中央部分には、基板 203を回転(自転)させるための回転軸部213が垂 直方向に立設されている。この回転軸部213には、回 50

転騒動手段であるモータ214が接続され、モータ214の回転動作により、基板ホルダ211に保持された基板203が、当該基板ホルダ211とともに回転軸部213を回転中心として自転するようになっている。すなわち、基板203の中心には、回転軸部213による回転軸線213Aが垂直方向に設定されている。

【0067】次に、このように構成された真空蒸着装置201を用いて、二種類の有機発光材料(ホスト材料とドーパント材料)から、有機発光層12を基板203上に成膜する方法について、具体的に説明する。まず、図4に示すような平面正方形状の基板203を用意し、この基板203を基板ホルダ211の保持部212に係止して水平な状態とする。この点、図4に示す基板203が水平状態に保持されているのは、このことを示している。

【0068】ここで、有機発光層12を成膜するにあた り、仮想円221上で、隣接する二つの蒸着源212B および212Cに、ホスト材料とドーパント材料とをそ れぞれ充填した後、排気手段により、真空槽210内を 所定の真空度、例えば1. 0×10<sup>-1</sup>Torrになるま で減圧する。次いで、蒸着源212Bおよび212Cを 加熱して、各蒸着源212Bおよび212Cからそれぞ れホスト材料とドーパント材料とを同時に蒸発させると ともに、モータ214を回転騒動させて、基板203を 回転軸線213Aに沿って所定速度、例えば1~100 rpmで回転させる。このようにして、基板203を自 転させながらホスト材料とドーパント材料とを共蒸着し て有機発光層12を成膜する。このとき、図5に示すよ うに、蒸着源212Bおよび212Cは、基板203の 回転軸線213Aから、水平方向に所定距離Mだけずれ た位置に設けられているので、基板203の回転によ り、ホスト材料やドーパント材料等の蒸着材料における 基板203への入射角度を規則的に変化させることがで きる。したがって、蒸着材料を基板203に対して一様 に付着させることができ、電子注入層14の膜面内で、 蒸着材料の組成比が均一、例えば、濃度ムラが±10% (モル換算) である薄膜層を確実に成膜することができ る。また、このように蒸着を実施することにより、基板 203を公転させなくてもよいので、そのスペースや設 備が不要になり、最小限のスペースで経済的に成膜を行 うことができる。なお、基板を公転させるとは、基板以 外に存在する回転軸の周りを回転させることをいい、自 転させる場合よりも広い空間が必要となる。

【0069】また、同時蒸着を実施するにあたり、基板 203の形状は特に限定されないが、例えば、図4に示すように、基板 203が短形平板状である場合、この基板 203の回転軸線 213 Aを中心とする仮想円 221 の円周上に沿って複数の蒸着源 212 A  $\sim$  212 F を配設し、仮想円 221 の半径をM、基板 203 の一辺の長さをL としたときに、M > (1/2) × L を満足するこ

とが望ましい。なお、基板203の辺の長さがそれぞれ 同一でなく、異なる場合には、最も長い辺の長さをLと する。このように構成することにより、複数の蒸着源2 12A~212Fから、基板203に対する蒸着材料の 入射角度を互いに同一にできるので、蒸着材料の組成比 をより容易に制御することができる。また、このように 構成することにより、蒸発材料が、基板203に対して 一定の入射角度を以て蒸発されるため、垂直に入射する ことがなくなり、膜面内における組成比の均一性を一層 向上させることができる。

【0070】また、第4の実施形態の製造方法を実施す るにあたり、図4に示すように、複数の蒸着源212A ~212Fを、基板203の回転軸線213Aを中心と する仮想円221の円周上に配設し、複数の蒸着源21 2A~212Fの配設数(個数)をnとしたときに、各 蒸着源212A~212Fを、仮想円221の中心から 360°/nの角度で配設することが好ましい。例え ば、蒸着源212を6個配設する場合には、仮想円22 1の中心から60°の角度で配設することが好適であ る。このように配置すると、基板203の各部分に対し 20 意の角部(13箇所)としたものである。得られた結果 て、複数の蒸着材料を順次重ねるように成膜できるの で、膜の厚さ方向において、組成比が規則的に異なる薄 膜層を容易に成膜することができる。

【0071】次に、上述した同時蒸着方法により成膜し た有機発光層における組成の均一性についてより詳細に 説明する。一例として、ホスト材料としてAlqを用 い、ドーパント材料としてCsを用い、図6に示す基板 203を5rpmで回転させながら、厚さ約1000オ ングストローム(設定値)の薄膜層を以下の条件で同時 蒸着した。

Alqの蒸著速度: 0.1~0.3 nm/s C s の蒸著速度: 0.  $1 \sim 0$ . 3 nm/s

10 Alq/Csの膜厚:1000オングストローム(設定

【0072】次いで、図6に示すガラス基板203上の 測定点 (4A~4M) における得られた薄膜層の膜厚 を、触針式膜厚計を用いて測定するとともに、Cs/A 1 (Alq中のAl)組成比(原子比)をX線光電子分 光装置(XPS)を用いて測定した。なお、図6に示す ガラス基板203上の測定点(4A~4M)は、基板2 03の表面を、予め16等分して、一辺の長さPが50 mmの正方形の区画を設定し、これらの区画における任 を表1に示す。

[0073]

【表1】

測定点	膜厚(人)	Cs/Al
4 A	1053	1. 0
4 B	1035	1. 0
4 C	1047	1. O.
4 D	1088	1. 1
4 E	1091	1. 0
4 F	1093	7. 1
4 G	1082	1. 1
. 4 H	1075	1. 0
4 [	1082	1. 1
4 J	1065	1. 1
4 K	1010	1. 0
4 L	1008	1. 0
4 M_	1025	1. 0

【0074】一方、203を回転させないほかは、上記 同時蒸着方法と同様の蒸着条件において、厚さ約100 0オングストローム(設定値)の薄膜層を形成した。得 られた薄膜層の測定点(4A~4M)におけるの膜厚お よびCs/Alの組成比(原子比)を測定し、結果を表 2 に示す。

[0075]

【表2】

測定点	膜厚(人)	Cs/Al
4 A	895	0. 6
4 B	941	1. 1
40	884	1. 1
4 D	911	0. 7
4 E	922	1. 1
4 F	1022	0.8
4 G	919	1. 2
4 H	1015	1. 3
4	1067	0. 7
4 J	908	1. 2
4 K	895	0. 5
4 L	920	1. 0
4 M	950	1. 1

【0076】これらの結果から明らかなように、上述し た同時蒸着方法によれば、基板203上の測定点(4A ~4M) にて、膜厚が1008~1093オングストロ ームの範囲内という極めて均一な厚さで、かつ、Cs/ A1の組成比(原子比)が1.0~1.10の範囲内と いう極めて均一な組成比である薄膜層が得られることが 確認された。一方、上述した同時蒸着方法と異なる製造 方法を用いた場合、基板203上の測定点(4A~4 M) にて、膜厚が884~1067オングストロームの 範囲内の値であり、Cs/Alの組成比が $0.6\sim1.$ 3の範囲内の値であることが確認された。

#### [0077]

#### 【実施例】「実施例1】

## (1) 有機EL素子の製造準備

実施例1の有機EL素子を製造するにあたっては、ま ず、厚さ1.1mm、縦25mm、横75mmの透明な ガラス基板上に、陽極層として ITOからなる厚さ75 陽極層とを併せて基板とする。続いて、この基板をイソ プロピルアルコールで超音波洗浄し、さらに、N、(窒 素ガス)雰囲気中で乾燥させた後、UV(紫外線)およ びオゾンを用いて10分間洗浄した。

## 【0078】(2)無機薄膜層の形成

次いで、陽極層を形成した基板を、高周波スパッタリン グ装置と真空蒸着装置における共用の真空槽内に配置す るとともに、無機薄膜層を構成する酸化スズおよび酸化 ルテニウムからなるターゲット(組成比10:1)を真

- 5 Torrまで減圧した状態で、出力100W、基板温 度200℃の条件でスパッタリングし、膜厚10nmの 無機薄膜層を形成した。

## 【0079】(3)有機発光層等の形成

次いで、真空蒸着装置に切り換えて、図5に示すよう に、真空蒸着装置における真空槽の基板ホルダに装着す るとともに、有機発光層の一部を構成する芳香族化合物 (DPVTP)を蒸着源212Bに、同様に有機発光層 の一部を構成する芳香族化合物(DPAVBi)を蒸着 源212Cに、電子注入層を構成する有機化合物(A1 q) を蒸着源212Dに、陰極層の一部を構成する金属 (A1) を蒸着源212E、陰極層の一部を構成する金 属(Li)を蒸着源212Fにそれぞれ充填した。次い で、真空槽内を、1×10°Torr以下の真空度にな るまで減圧した後、基板の陽極層および無機薄膜層上 に、有機発光層、電子注入層および陰極層を順次積層し て有機EL素子を得た。なお、このとき、有機発光層の nmの透明電極膜を形成した。以下、このガラス基板と 40 形成から陰極層の形成までの間は、一度も真空状態を破 ることなく、同一真空条件であった。

> 【0080】なお、より具体的には、蒸着源212Bお よび蒸着源212Cから、以下に示す条件で、それぞれ DPVTPおよびDPAVBiを同時に蒸発させて、無 機薄膜層上に有機発光層を形成した。

DPVTPの蒸着速度:

 $0.5 \, \text{nm/s}$ 

DPAVBiの蒸着速度:

 $0.1 \, \text{nm/s}$ 

DPVTP/DPAVBiの膜厚:40nm

すなわち、同時蒸着するにあたり、第4の実施形態に示 空槽内に装着した。次いで、真空槽内を真空度 $1 \times 10$  50 す方法にしたがった。すなわち、使用した蒸着源212

Bおよび212Cは、基板の回転軸線から、水平方向に 30mmずれた位置にそれぞれ設けられており、その状 態で加熱して、各蒸着源からそれぞれDPVTPおよび DPAVBiを同時に蒸発させるとともに、モータを回 転騒動させて、基板を回転軸線に沿って5 r pmで自転 させながら有機発光層を成膜した。次いで、蒸着源21 2Dから、以下に示す条件で、Alqを蒸発させて、有 機発光層上に、電子注入層を形成した。

Alqの蒸著速度: 0.2 nm/s

Alおよび蒸着源212FからLiを蒸発させて 、電子注入層上に陰極層を形成し、有機EL素子とし た。

Alの蒸著速度: 1nm/s

Liの蒸著速度: 0.01nm/s

A 1/Liの膜厚:200nm

【0081】(4)有機EL素子の評価 得られた有機EL素子における陰極層をマイナス (-) 電極、陽極層をプラス(+)電極として、両電極間に8 Vの直流電圧を印加した。このときの電流密度は1.5 m/cm<sup>2</sup>であり、発光輝度は127nit (cd/ m¹)であった。また、発光色は青色であることを確認 した。さらに、耐久性評価として、10mA/cm'で Alqの膜厚: 5nm最後に、蒸着源212Eから 10 定電流駆動したところ、1000時間以上経過後にも、 特にリーク電流の発生は見られなかった。

> [0082] 【表3】

	実施例1	実施例2	実施例3	実施例 4
陽極層				
材料	ITO	ITO	I TO	ITO
lp(eV)	5. 0	5. 0	5. 0	5. 0
膜厚(nn)	75	75	75	75
無機薄膜層	酸化 Sn/	SiO,/	GeO,/	SiO <sub>x</sub> /酸化 Ru
材料	酸化 Ru	酸化 Ru	酸化Mo	(10/1.5)
Ip(eV)		Ì		
膜厚(nm)	1	2	1	5
				į
発光層	DPVTP	DPVTP	DPVTP	DPVTP
材料	/DPAVBi	/DPAVBi	/DPAVBI	/DPAVB1
膜厚(nm)	40	40	40	40
電子注入層				
材料	Aiq	Alq	i	Alq
膜厚(nm)	5	5		5
陰極層				
材料	AI/Li	AI/Li	AI/Li	AI/LI
膜厚(nm)	200	200	200	200
電流密度	1. 5	1. 7	1. 3	1. 0
(mA/cm²)				
発光輝度	127	137	114	130
(cd/m²)	ĺ			
耐久性	1000時間	1000 時間	1000時間	1000 時間以上
	以上	以上	以上	

[0083]

【表4】

	比較例1	比較例 2	比較例3
陽極層			
材料	I TO	ITO	ITO
lp(eV)	5. 0	5. 0	5. 0
膜厚(nm)	75	75	75
無機薄膜層			
材料		酸化 Sn	酸化 Ru
p(aV)		{	
膜厚(nm)	·	10	10
発光層	DPVTP	DPVTP	DPVTP
材料	/DPAVBi	/DPAVB i	/DPAVB i
膜厚(nm)	40	40	40
電子注入層			
材料	Alq	Alq	PIA
膜厚(nm)	5	5	5
陰極層			]
材料	AI/Li	AI/Li	AI/Li
膜厚(nm)	200	200	200
電流密度	1. 5	0. 9	0. 6
(mA/cm²)			
発光輝度	127	68	20
(cd/m²)			
耐久性	1000時間	1000時間	1000時間
	未満	以上	以上

【0084】 [実施例2~4] 実施例1の無機化合物の種類や、添加比率を変えたほかは、実施例1と同様に有機EL素子を作製して、発光輝度等を評価した。得られた結果を表3に示す。

【0085】[比較例1]比較例1の有機EL素子の構 30 造は、実施例1において無機薄膜層を形成しなかったほかは、実施例1の有機EL素子の構造と同様であり、実施例1と同様に製造した。そして、得られた有機EL素子に、実施例1と同様に10Vの直流電圧を印加した。その結果、青色の発光が観察されたが、その際の電流密度は2.2mA/cm²であり、発光輝度は127nit(cd/m²)であった。また、実施例1と同様にして、10mA/cm²で定電流駆動したところ、1000時間以前に、リーク電流が発生し、有機EL素子の発光が停止した。 40

【0086】 [比較例2] 比較例1の有機EL素子の構造は、実施例1の有機EL素子の構造と同様であるが、実施例1と異なり、無機薄膜層に酸化スズのみを用いている。そして、得られた有機EL素子に、実施例1と同様に10Vの直流電圧を印加した。その結果、青色の発光が観察されたが、その際の電流密度は0.9mA/cm<sup>1</sup>であり、発光輝度は68nit(cd/m<sup>1</sup>)であった。ただし、実施例1と同様にして、10mA/cm<sup>1</sup>で定電流駆動したところ、1000時間後であっても、リーク電流が発生することはなかった。

【0087】 [比較例3] 比較例1の有機EL素子の構造は、実施例1の有機EL素子の構造と同様であるが、実施例1と異なり、無機薄膜層に窒化アルミニウムのみを用いている。そして、得られた有機EL素子に、実施例1と同様に10Vの直流電圧を印加した。その結果、青色の発光が観察されたが、その際の電流密度は0.6mA/cm<sup>2</sup>であり、発光輝度は20nit(cd/m<sup>2</sup>)であった。ただし、実施例1と同様にして、10mA/cm<sup>2</sup>で定電流駆動したところ、1000時間後であっても、リーク電流が発生することはなかった。【0088】

【発明の効果】以上、詳細に説明したように、本発明によれば、有機EL素子に無機薄膜層を設けた場合であっても、例えば、特定の無機化合物を複数組み合わせて無40 機薄膜層を構成することにより、トンネル効果を利用することなく、無機薄膜層中に中間準位を形成して電荷を注入することができるようになった。すなわち、本発明によれば、耐久性に優れるとともに、駆動電圧が低く、しかも発光輝度が高い有機EL素子、およびそのような有機EL素子が効率的に得られる有機EL素子の製造方法を提供することができるようになった。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】第1の実施形態における有機EL素子の断面図である。

50 【図2】第2の実施形態における有機EL素子の断面図

である。

【図3】第3の実施形態における有機EL素子の断面図

27

【図4】第4の実施形態における真空蒸着装置の斜視図 である。

【図5】第4の実施形態における真空蒸着装置の断面図 である。

【図6】 基板における測定点の説明に供する図である。 【符号の説明】

- 10 陽極層
- 12 無機薄膜層
- 13 正孔輸送層
- 14 有機発光層
- 15 電子注入層

【図1】

- 16 陰極層
- 20 透光性基板 (ガラス基板)
- 30 基板
- 100、102、104 有機EL素子
- 201 真空蒸着装置
- 203 基板
- 210 真空槽
- 211 基板ホルダ
- 2 1 2 保持部
- 10 212A~212F 蒸着源
  - 2 1 3 回転軸部
  - 213A 回転軸線
  - 214 モータ
  - 221 仮想円

100:有機EL案子 , 16:陰極層 14:有機発光層 ノ12:無機薄膜層 / 10:陽極層

【図2】

102:有機EL案子

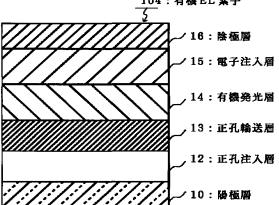
/ 16:除極層 14:有機発光層 13:正孔輸送層

,12:無機薄膜層

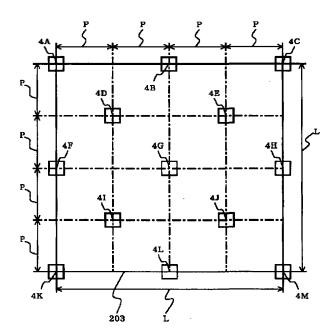
/10:陽極層

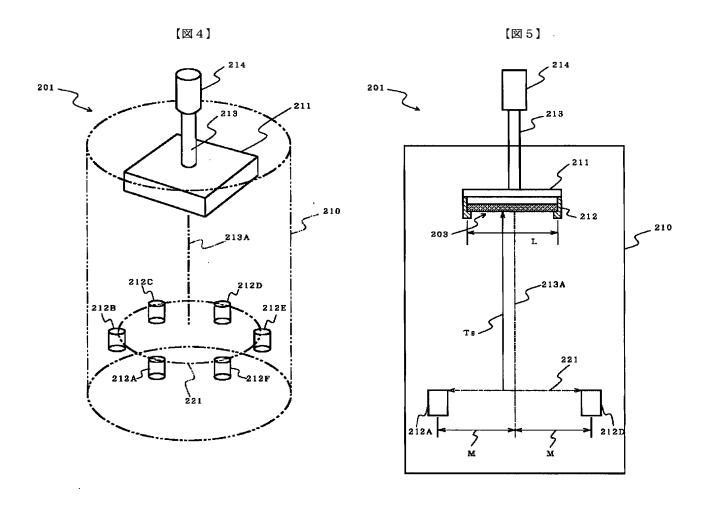
【図3】

104:有機 EL 素子



【図6】





## フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

H 0 5 B 33/10

33/14

H 0 5 B 33/10

33/14

В

Fターム(参考) 3K007 AB00 AB02 AB04 AB06 AB13

AB18 BB01 BB05 CA01 CB01

DA00 DB03 EA04 EB00 EC00

FA01 FA03